

G80010J

10W, 28V GaN 射频功率晶体管



Dec 05 2024

Product datasheet.V1.1

概要描述

G80010J 是一款功率 10W 的 28V GaN 射频功率晶体管,专为频率高达 8GHz 的多种应用而设计。当其应用于其他频率时,无法保证其性能。

典型应用性能

测试条件: V_{DD} = 28 V, IDQ = 50 mA; 信号模式: Pulse CW

测试频段: 6000-8000MHz, 测试典型宽带性能

Freq	P1dB	P1dB	P1dB	P1dB	P3dB	P3dB	P3dB
(MHz)	(dBm)	(W)	Eff(%)	Gain(dB)	(dBm)	(W)	Eff(%)
6000	39.56	9.0	37.5	6.56	40.94	12.4	41.4
6100	39.62	9.2	39.1	6.87	41.04	12.7	43.4
6200	39.76	9.5	41.4	7.21	41.11	12.9	45.4
6300	39.8	9.6	43.7	7.59	41.15	13.0	47.8
6400	39.74	9.4	44.5	7.79	41.1	12.9	48.5
6500	39.59	9.1	42.4	7.72	40.98	12.5	46.5
6600	39.49	8.9	41.4	7.59	40.93	12.4	45.7
6700	39.51	8.9	41.8	7.57	40.91	12.3	45.9
6800	39.48	8.9	41.7	7.4	40.87	12.2	46.0
6900	39.58	9.1	41.5	7.18	40.79	12.0	45.0
7000	39.26	8.4	39.1	7.08	40.7	11.8	43.3
7100	39.35	8.6	38.6	6.72	40.7	11.8	42.5
7200	39.47	8.9	38.8	6.62	40.74	11.9	42.3
7300	39.57	9.1	41.3	6.84	40.87	12.2	44.8
7400	39.11	8.2	41.9	7.15	40.77	12.0	47.1
7500	39.32	8.6	44.0	7.19	40.48	11.2	46.3
7600	39.13	8.2	42.7	7.29	40.33	10.8	45.2
7700	39.34	8.6	44.8	7.51	40.42	11.0	46.8
7800	39.28	8.5	46.8	7.84	40.45	11.1	49.5
7900	39.18	8.3	47.0	7.75	40.37	10.9	50.1
8000	39.05	8.0	45.9	7.35	40.35	10.8	49.2

G80010J



产品特点

- 适用于无线通信基础设施,宽带放大器、EMC 测试、ISM 等;
- 提供出色的效率和线性化能力;
- 耐热增强型工业标准封装;
- 采用高可靠性金属化工艺;
- 优异的热稳定性以及坚固性;
- 符合有害物质限制(RoHS)指令 2002/95/EC 无铅。

加电顺序

打开设备

- 1、将 V_{GS}加至-5V
- 2、将 V_{DS} 打开至 28V
- 3、增加 V_{GS} , 直到出现 I_{DS} , 表明晶

体管开启

4、打开驱动,输入功率

关闭设备

- 1、先关闭驱动
- 2、将 V_{DS} 降低至-5V, 过程中 I_{DS} 逐

渐降低至0mA

- 3、将 V_{DS} 降低至 0 V
- 4、关闭 V_{GS}

典型参数说明

表 1. 热特性参数

参数	符号	值	单位
热阻(管芯封装至法兰) 测试条件: TC= 85°C, TJ=200°C, DC Power Dissipation	$R_{ heta JC}$	8	°C/W

注意: $R_{\theta(JC-DC)/\mathbb{R}}$ 在直流条件下进行测试,与所有测试条件中的最高热阻值有关。在不同的射频操作条件下,如 CW、pulse 等信号,可能会有不同程度地降低。

G80010J



表 2. 极限参数(TC=25°,除非特殊注明)

参数	符号	值	单位
漏极电压	$ m V_{DSS}$	150	Vdc
栅极电压	$ m V_{GS}$	-10,+2	Vdc
工作电压	$ m V_{DD}$	40	Vdc
最大正向栅极电流	${ m I_{gmx}}$	2.5	mA
储存温度范围	$\mathrm{T}_{\mathrm{stg}}$	-65 to +150	°C
封装工作温度	T_{C}	+150	°C
工作结温	T_{J}	+225	°C

注意: 在最高结温下连续运行将影响 MTTF。

表 3.电学特性参数(TC=25°,除非特殊注明)

参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{(BR)DSS} 击穿电压	V_{GS} =-8 V 、 I_{DS} =2.5 mA	150			V
V _{GS(th)} 开启电压	V_{DS} =28 V 、 I_D =2.5 mA		-2.7		V
V _{GS(Q)} 栅极静态电压	V_{DS} =28 V 、 I_{DS} =50 mA		-2.47		V

注意: V_{GS(Q)}--栅极静态电压: 数据来源于典型应用测试。

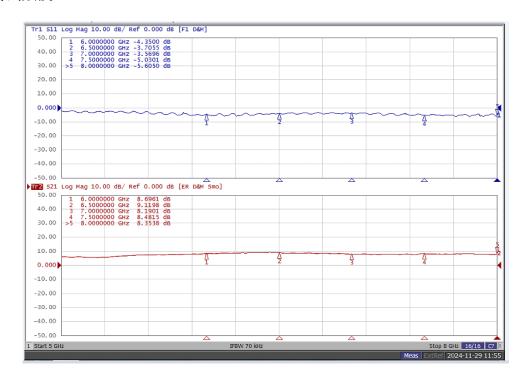


典型测试曲线与版图

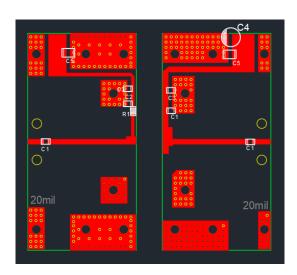
小信号测试性能曲线

 V_{DS} =28V, V_{GS} =-2.45V, I_{DQ} =50mA

测试频段: 6000-8000MHz



测试版图

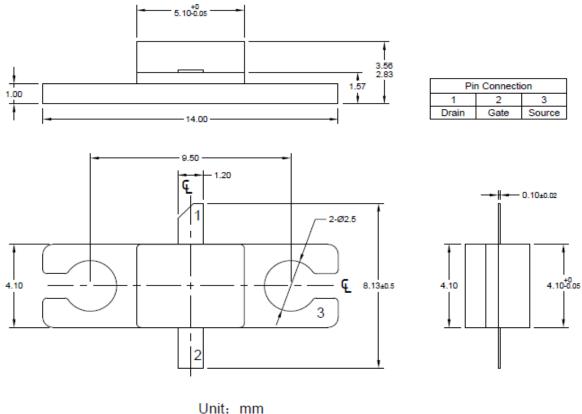


测试频段: 6000-8000MHz (20mil Rogers4350B)

更多测试数据具体见测试报告。



封装尺寸图



Unit: mir

Tolerances(unless specified): x.x ±0.25 x.xx ±0.13

版本修订记录

日期	版本	修订说明	备注
2023-03-10	1.0	发布初版数据手册	
2024-12-05	1.1	更新 6000-8000MHz 测试数据	

注意事项

- (1) 本说明书中的内容,随着产品的改进,有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 http://www.rfwatt.com/.
- (2) 请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件,使 PA 内的功耗不超过封装的容许功耗。 更多频段测试数据请参考相应测试报告。

G80010J